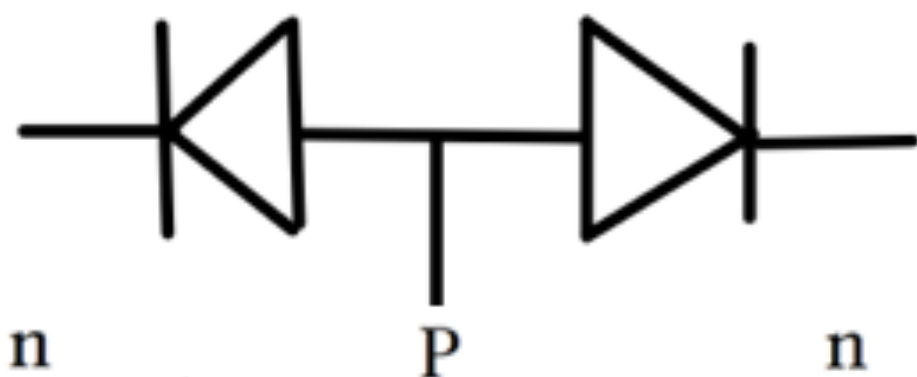


به نام خدا

فیزیک الکترونیک ترانزیستورهای دو قطبی

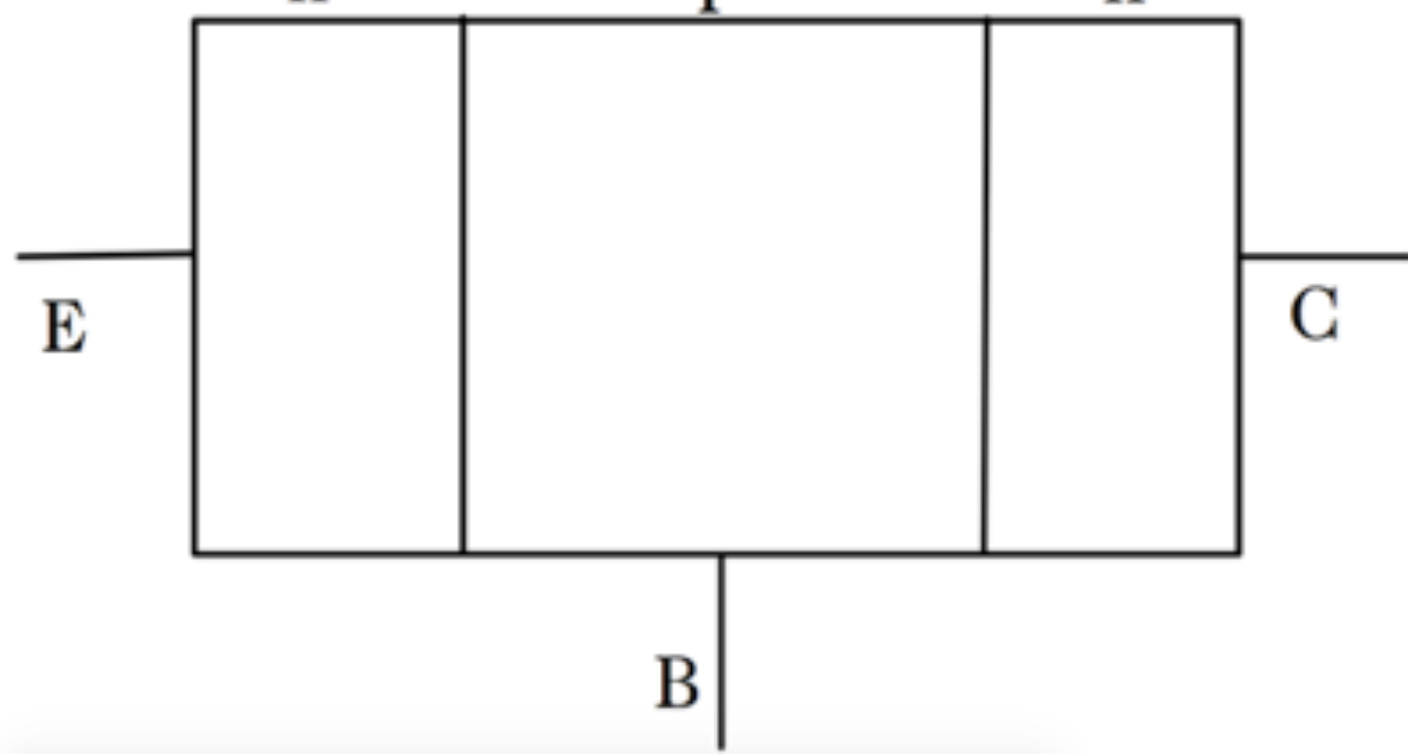
ارائه دهنده: حسین کرمی طاهری

ساختار یک ترانزیستور دو قطبی npn



- مشابه دو دیود پشت به پشت

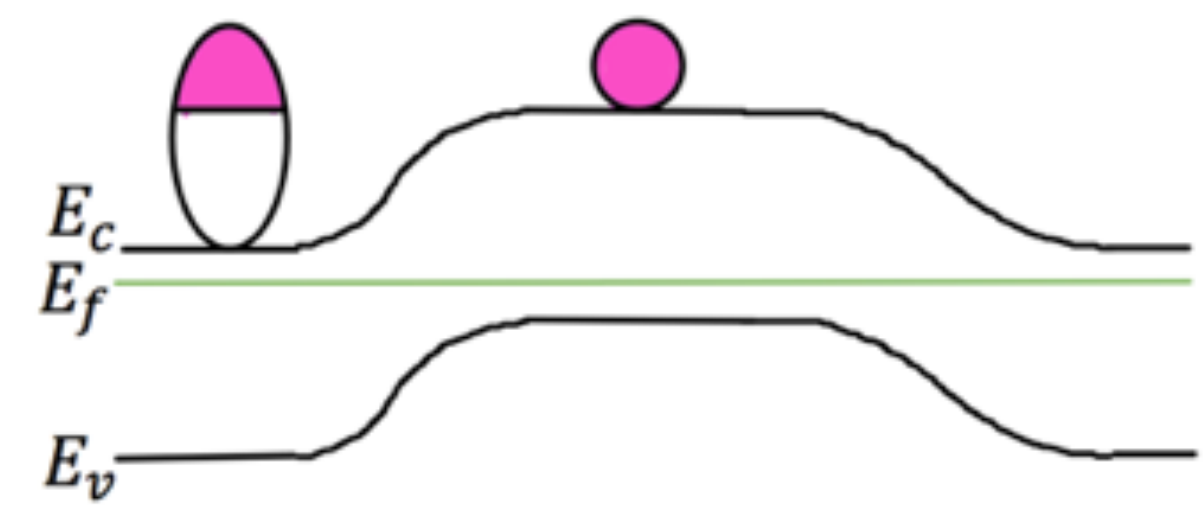
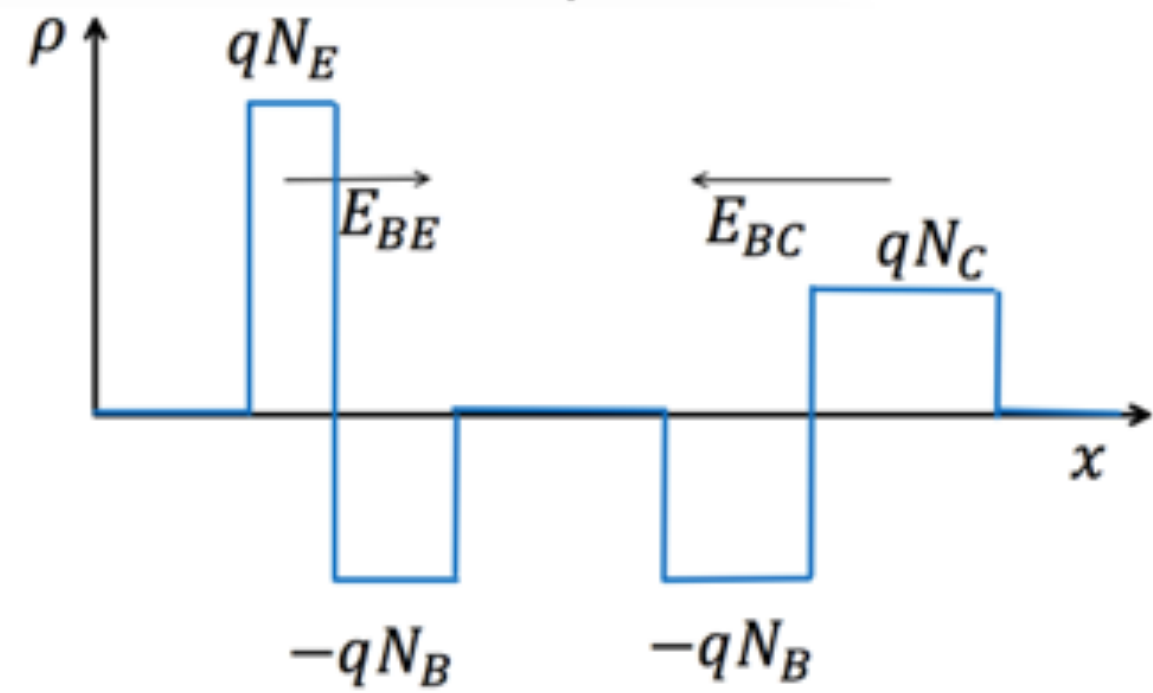
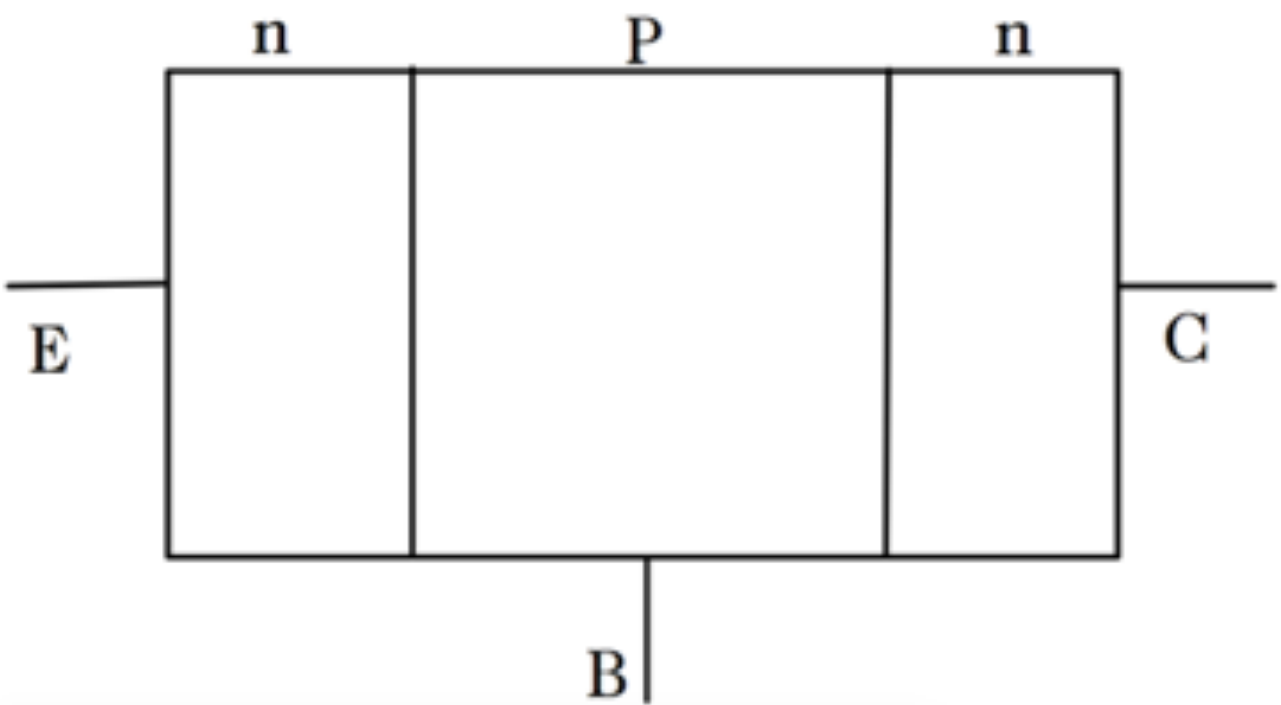
- متشکل از دو پیوند pn



- **هدف:** تحلیل ساختار و طراحی صحیح آن به منظور دستیابی به رفتار ترانزیستوری به جای دو دیود پشت به پشت

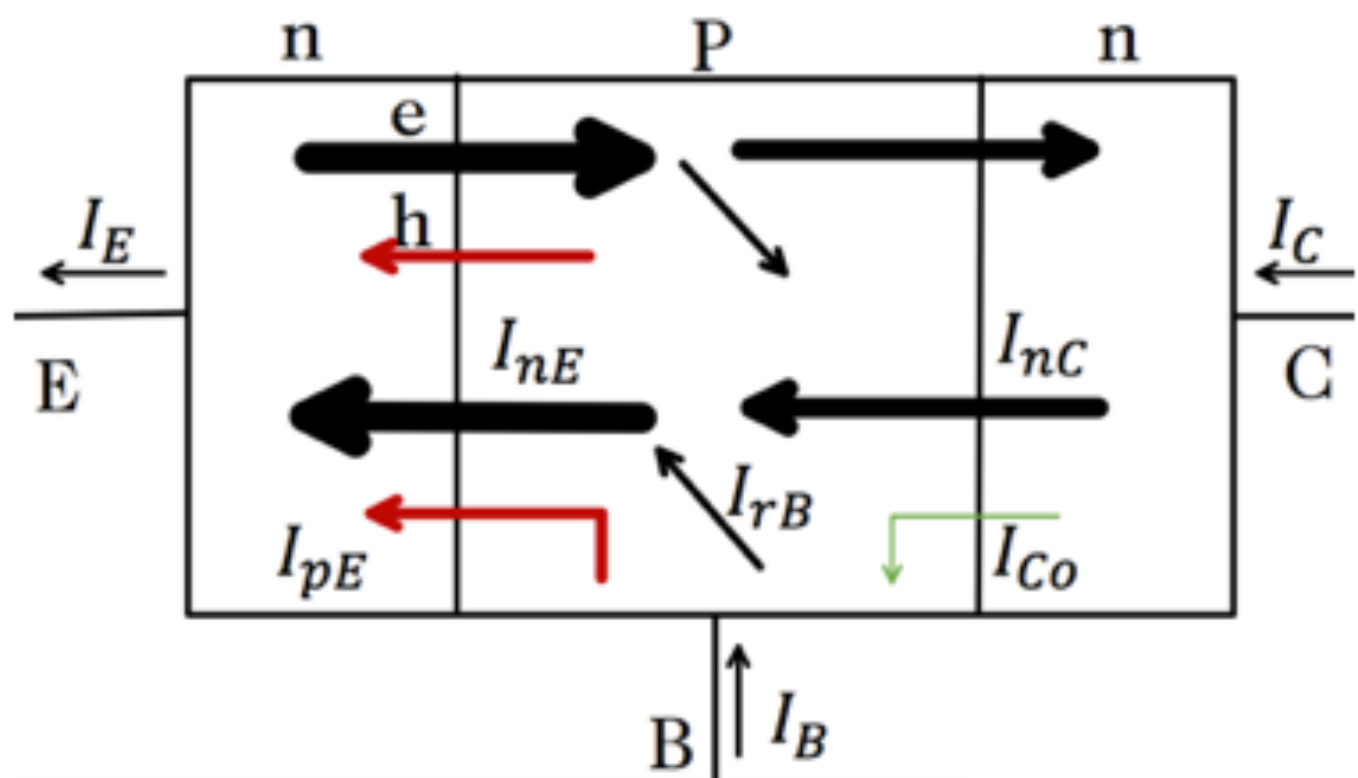
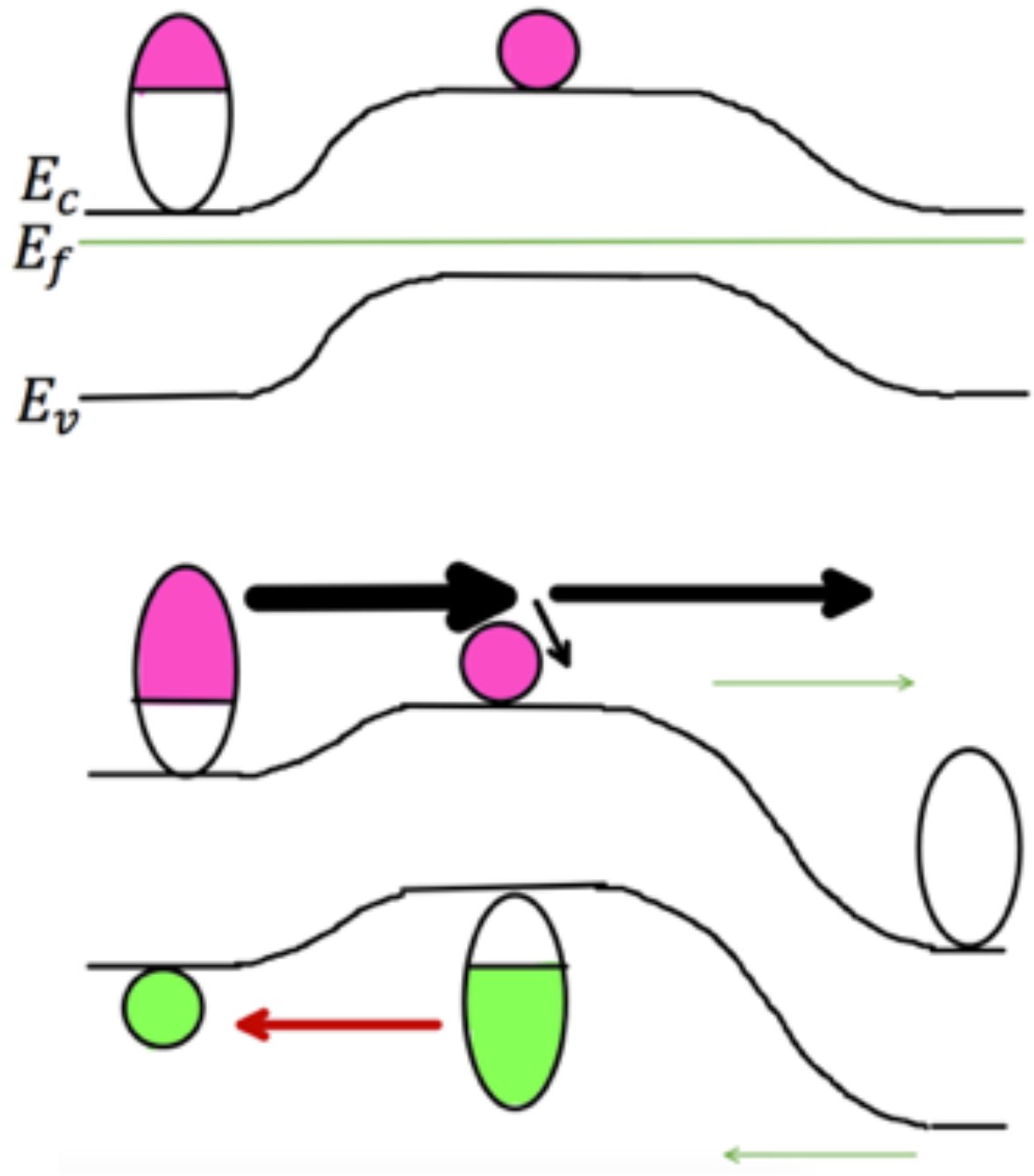
دیاگرام باند حالت تعادل

- در حالت تعادل جریان خالص الکترون ها برابر صفر است
- به طور مشابه جریان حفره ها نیز صفر است

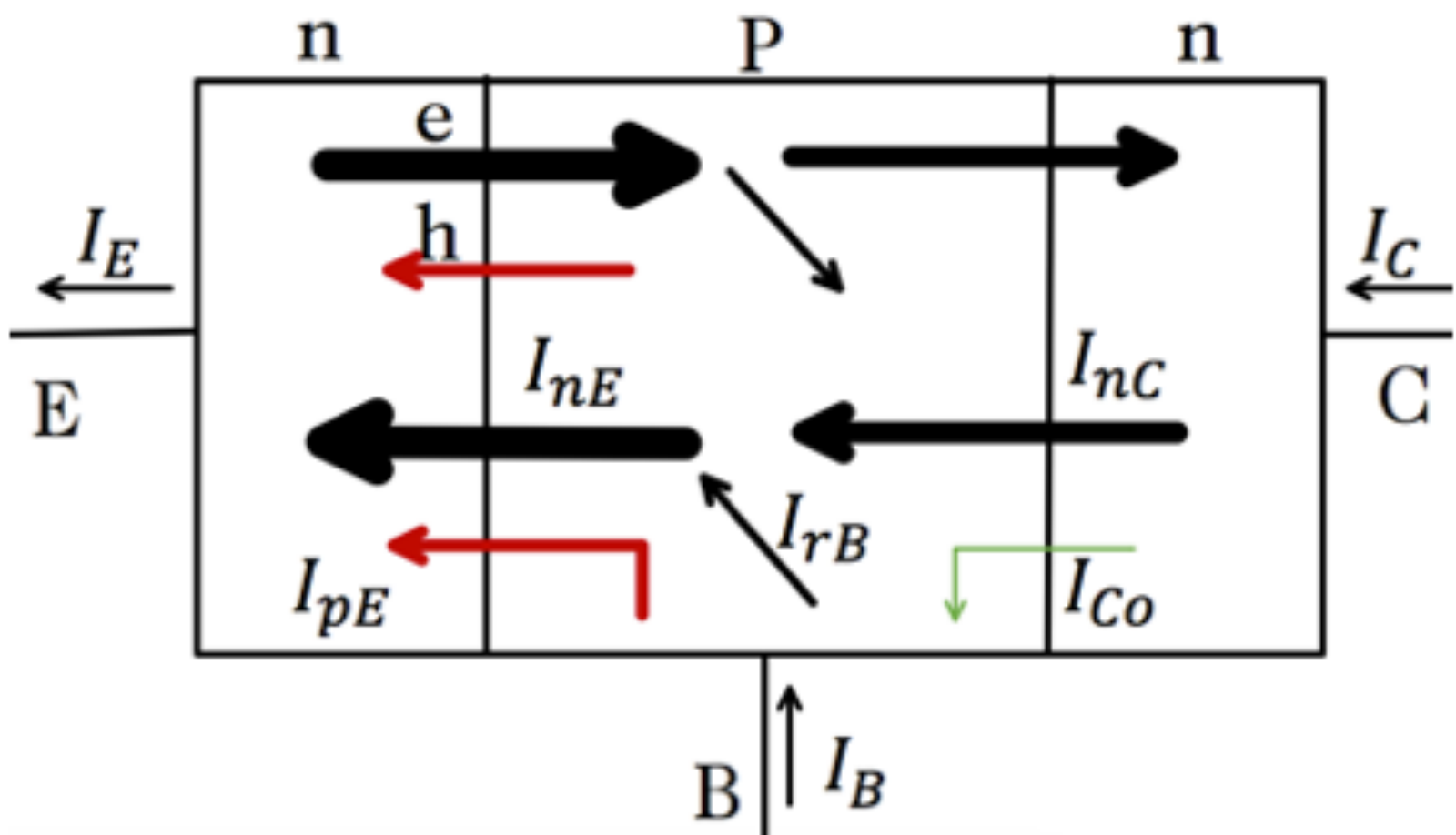


دیاگرام باند در بایاس فعال

• ایجاد جریان در پایه های مختلف ترانزیستور



جریان پایه های ترانزیستور دو قطبی npn



$$I_E = I_{nE} + I_{pE}$$

$$I_C = I_{nC} + I_{Co}$$

$$I_B = I_{pE} + I_{rB} - I_{Co}$$

$$I_{rB} = I_{nE} - I_{nC}$$

بهره جریان بیس مشترک ترانزیستور دو قطبی npn : α

$$\alpha = \frac{I_C}{I_E} \approx \frac{I_{nC}}{I_E} = \frac{I_{nC}}{I_{nE}} \frac{I_{nE}}{I_E} = \alpha_T \gamma$$

$\gamma = \frac{I_{nE}}{I_E}$ راندمان تزریق امیتر

$\alpha_T = \frac{I_{nC}}{I_{nE}}$ فاکتور انتقال

- هدف: طراحی مناسب ترانزیستور دو قطبی به منظور نزدیک کردن α به یک
- نزدیک کردن فاکتور انتقال به یک: کوچک کردن عرض بیس و استفاده از ترانزیستورهای رانشی
- نزدیک کردن راندمان تزریق به یک: دوپینگ زیاد امیتر و استفاده از ساختار غیر متجانس

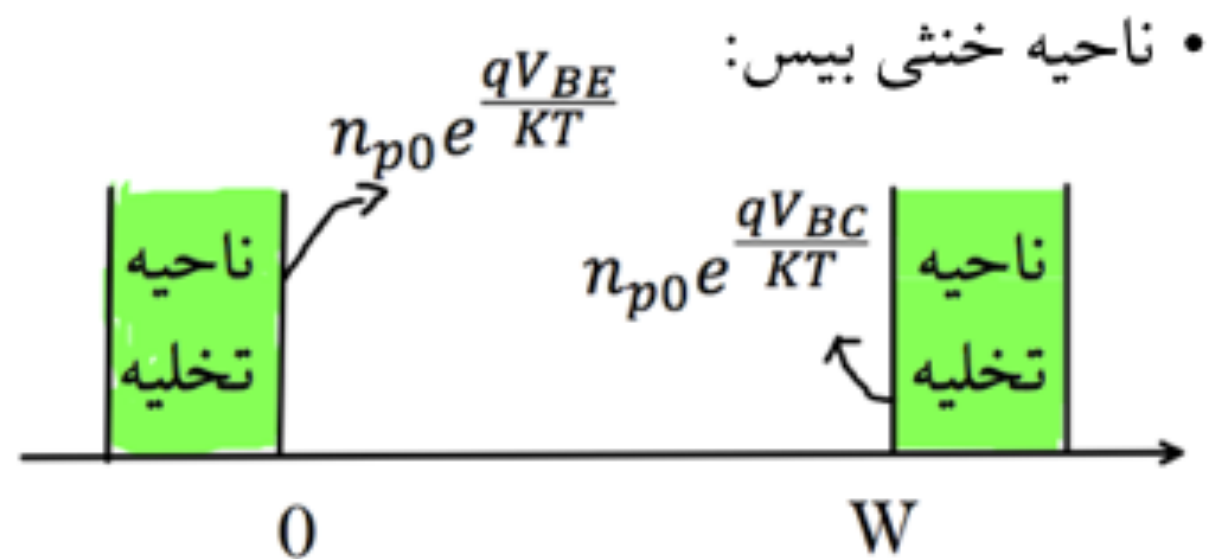
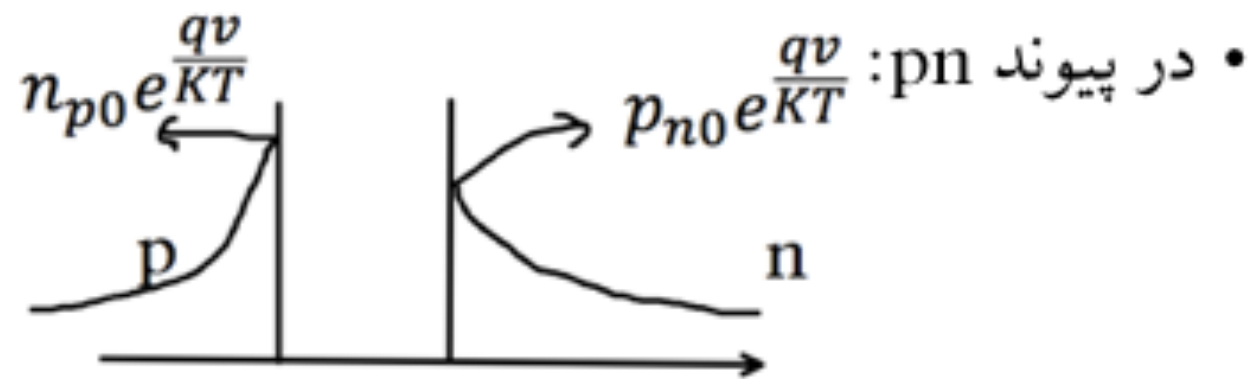
چگالی حامل های اقلیت در ناحیه خنثی بیس

$$0 = -\frac{n_p}{\tau_n n_{p0}} + D_n \frac{d^2 n_p}{dx^2}$$

$$n_p(0 < x < W) = \checkmark$$

$$I_{nE} = AqD_n \frac{dn_p}{dx}(0) = \checkmark$$

$$I_{nC} = AqD_n \frac{dn_p}{dx}(W) = \checkmark$$



جریان های الکترونی در حالت بایاس فعال

$$V_{BC} < 0 \Rightarrow e^{\frac{qV_{BC}}{KT}} \approx 0 \Rightarrow n_p(x = W) \approx 0$$

• دو حالت حدی:

$$I_{nE} = \frac{AqD_n n_{p0}}{L_n} \coth\left(\frac{W}{L_n}\right) e^{\frac{qV_{BE}}{KT}}$$

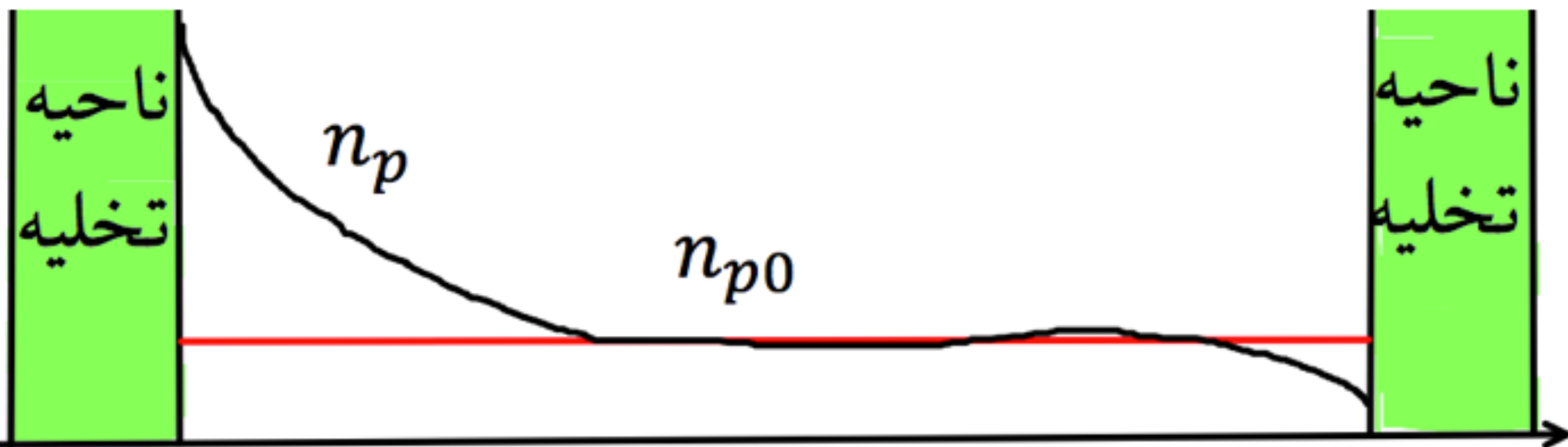
۱ - عرض مؤثر بیس خیلی بزرگتر از طول نفوذ باشد $W \gg L_n$

$$I_{nC} = \frac{AqD_n n_{p0}}{L_n} \operatorname{cosech}\left(\frac{W}{L_n}\right) e^{\frac{qV_{BE}}{KT}}$$

۲ - عرض مؤثر بیس خیلی کوچکتر از طول نفوذ باشد $W \ll L_n$

$$I_{rB} = I_{nE} - I_{nC}$$

عرض مؤثر بیس خیلی بزرگتر از طول نفوذ



0

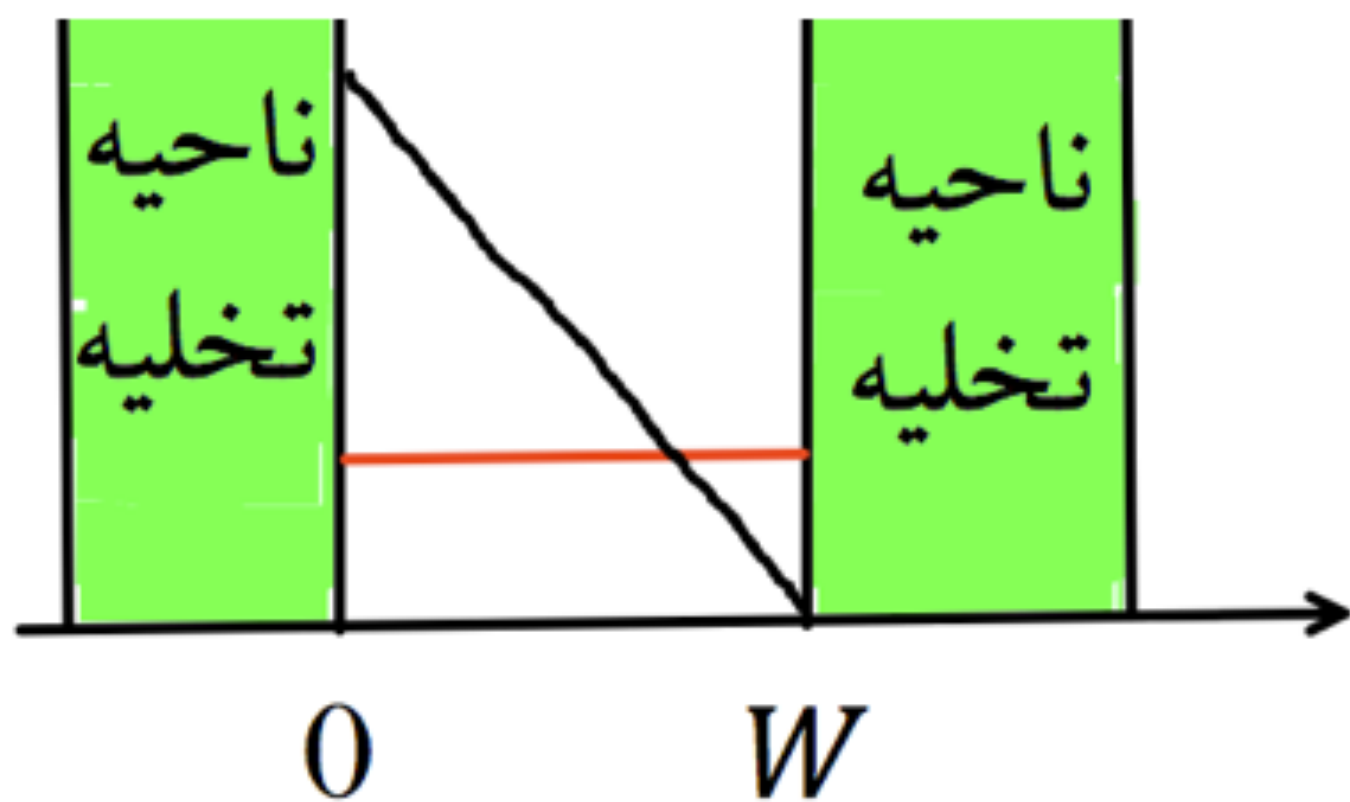
$$I_{nE} \approx \frac{AqD_n n_{p0}}{L_n} e^{\frac{qV_{BE}}{KT}}$$
$$I_{nC} \approx 0$$



$$\alpha_T \approx 0$$

W

عرض مؤثر بیس خیلی کوچکتر از طول نفوذ

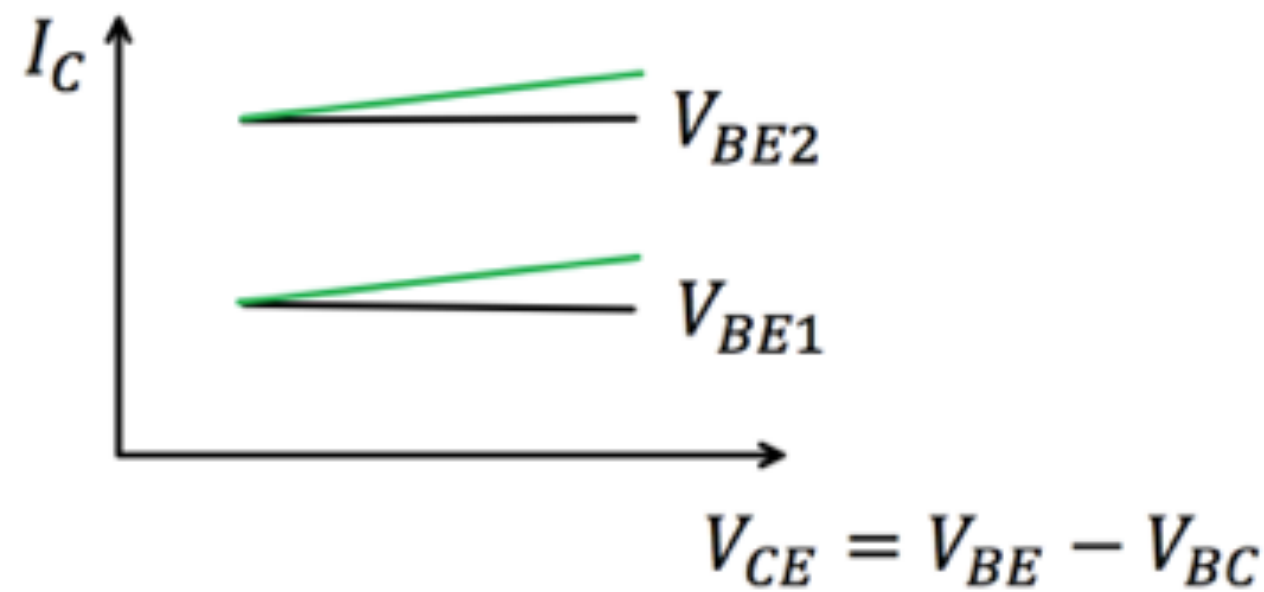


• چگالی حامل های اقلیت در ناحیه خنثی بیس تغییرات تقریباً خطی دارد

$$I_{nE} \approx I_{nC} \approx \frac{AqD_n n_{p0}}{W} e^{\frac{qV_{BE}}{KT}}$$
$$\Rightarrow \alpha_T \approx 1$$

اثر ارلی

$$I_{nE} \approx I_{nC} \approx \frac{AqD_n n_{p0}}{W} e^{\frac{qV_{BE}}{KT}}$$

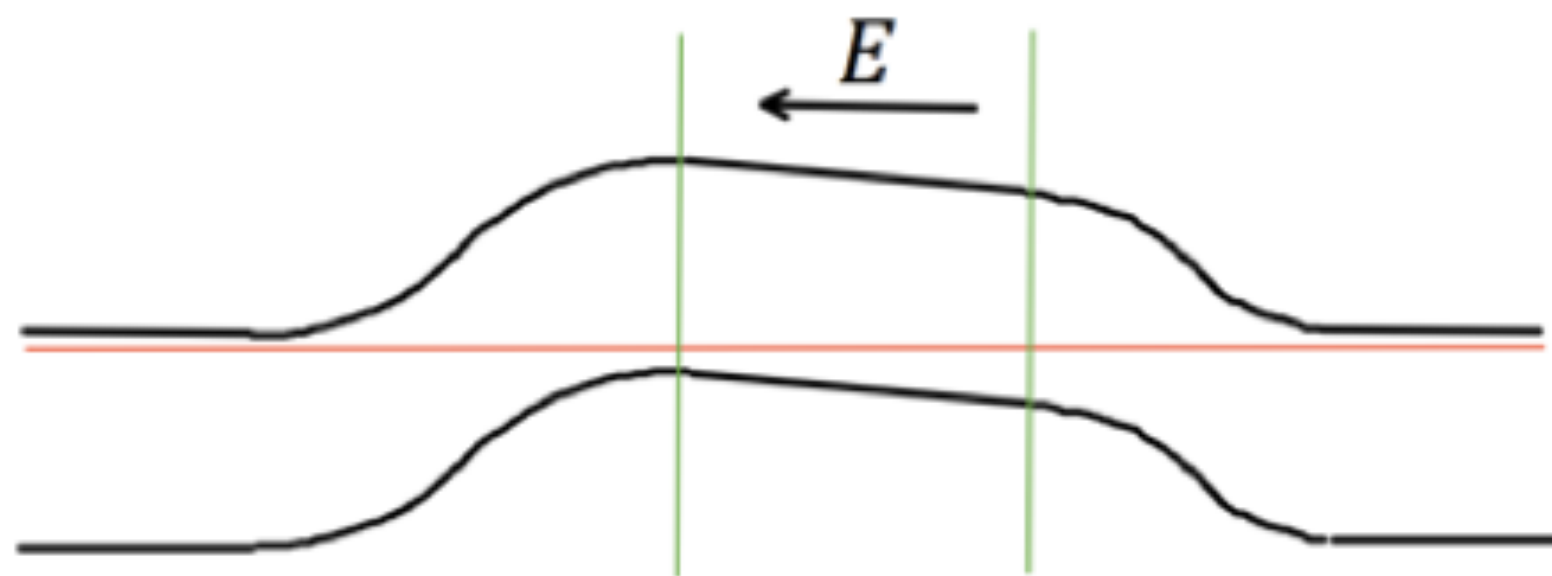


- افزایش ولتاژ CE با منفی تر کردن ولتاژ BC منجر به افزایش ناحیه تخلیه سمت بیس - کالکتور خواهد شد.
- در نتیجه عرض ناحیه خنثی بیس کاهش و جریان کالکتور افزایش می یابد.

ترانزیستور رانشی

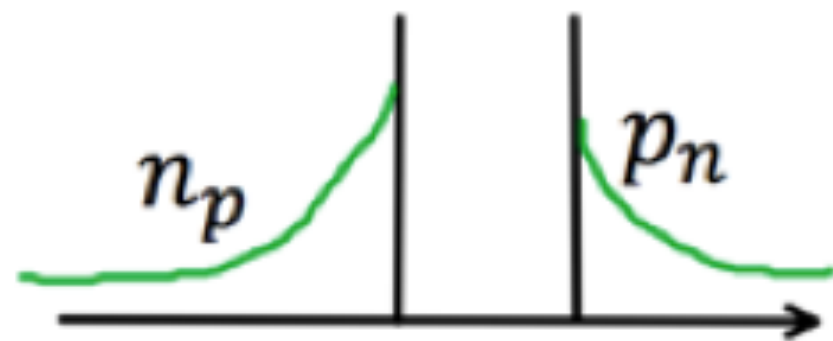
- دوپینگ ناحیه بیس از سمت امیتر به سمت کالکتور کاهش پیدا می کند.

دیاگرام باند در
حالت تعادل



- شیب منفی دیاگرام باند در ناحیه خنثی بیس \Leftarrow میدان الکتریکی داخلی منفی در ناحیه خنثی بیس \Leftarrow اعمال نیرو به الکترون های تزریق شده از امیتر به بیس به سمت کالکتور \Leftarrow بخشی از این الکترون ها عرض بیس را با مکانیزم رانش طی می کنند.

محاسبه I_{pE}



• پیوند pn:

$$J = J_n + J_p$$
$$J_n = \frac{qD_n n_{p0}}{L_n} \left(e^{\frac{qV}{KT}} - 1 \right)$$

$$J_p = \frac{qD_p p_{n0}}{L_p} \left(e^{\frac{qV}{KT}} - 1 \right)$$

• ترانزیستور دو قطبی npn:

$$I_{pE} = \frac{AqD_{p,E} p_{n0,E}}{W_E} \left(e^{\frac{qV_{BE}}{KT}} - 1 \right)$$

به دلیل محدود بودن عرض امیتر

راندمان تزریق

$$\gamma = \frac{I_{nE}}{I_E} = \frac{I_{nE}}{I_{nE} + I_{pE}} = \frac{1}{1 + \frac{I_{pE}}{I_{nE}}}$$

$$\frac{I_{pE}}{I_{nE}} \approx 0 \Rightarrow \gamma \approx 1$$

$$\frac{I_{pE}}{I_{nE}} = \frac{\frac{D_{p,E} p_{n0,E}}{W_E}}{\frac{D_n n_{p0}}{W}} = \frac{\frac{D_{p,E} n_{i,E}^2}{W_E N_E}}{\frac{D_n n_{i,B}^2}{W N_B}} \approx \frac{N_B n_{i,E}^2}{N_E n_{i,B}^2}$$

• دو مکانیزم بهینه کردن راندمان تزریق امیتر:

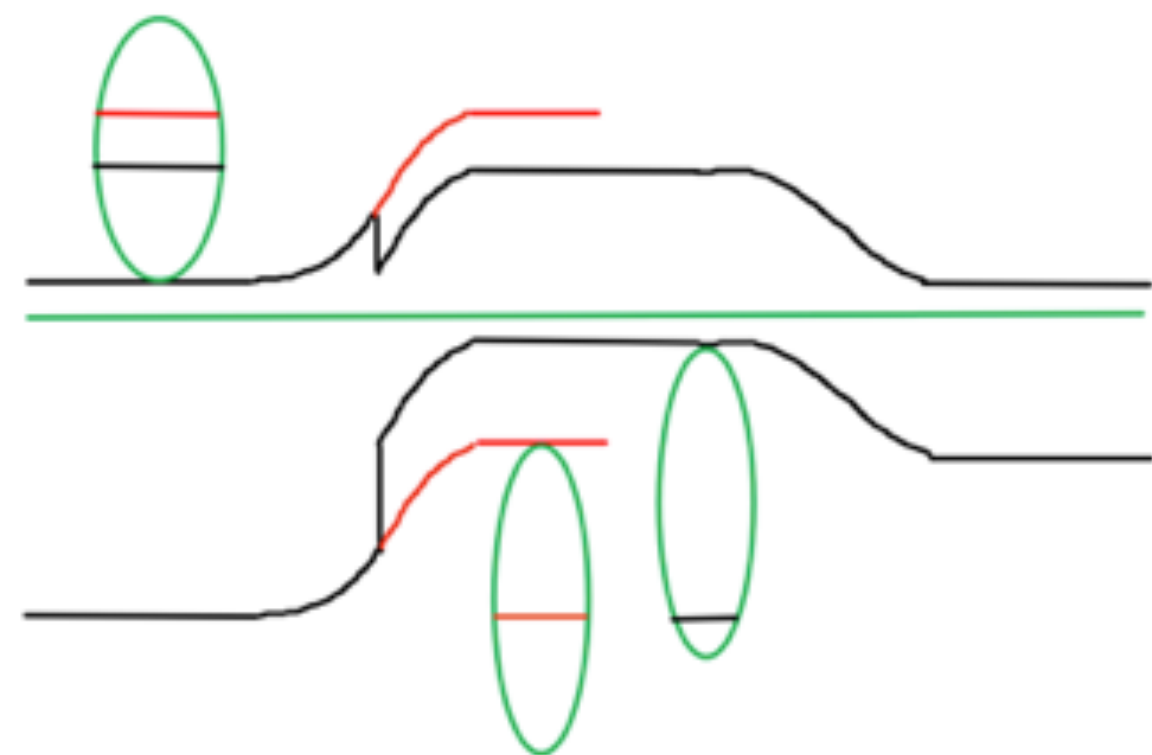
۱- افزایش دوپینگ امیتر نسبت به بیس

۲- کاهش چگالی ذاتی حامل ها در امیتر نسبت به بیس

HBT: Heterojunction Bipolar Transistor

$$n_i = \sqrt{N_C N_V} e^{-\frac{E_g}{2KT}}$$

- امیتر از ماده ای با گاف انرژی بزرگتر انتخاب کنند.



- سد مقابل الکترون های به اندازه ΔE_C کاهش و سد مقابل حفره ها به اندازه ΔE_V افزایش می یابد.
- بنابراین جریان الکترون ها نسبت به جریان حفره ها افزایش می یابد و راندمان تزریق بهتر می شود.